

SAMPLE

検査成績表
<TEST REPORT>HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

1/1

品名 <Model Name> (アナログユニット <ANALOG UNIT>)
形名 <Model Number> (8907)
製造番号 <Serial No.> (No. 123456789)
検査年月日 <Test Date> (2011-10-11)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件 <Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)
電源周波数 <Supply Frequency> (60Hz)

項目 <Item>	レンジ <Range>	検査点 <Test Point>	許容範囲 <Tolerance>	測定値 <Measured Value>	
				CH-A	CH-B
ゼロポジション確度 <Zero Position>	5mV/DIV	0 mV	± 0.150 mV (0.000 mV) (-0.125 mV)
DC振幅確度 <Accuracy>	5mV/DIV	100 mV	± 0.25 mV (100.25 mV) (100.25 mV)
	10mV/DIV	200 mV	± 0.50 mV (200.50 mV) (200.50 mV)
	20mV/DIV	400 mV	± 1.00 mV (401.00 mV) (401.00 mV)
	50mV/DIV	1 V	± 0.0025 V (1.0025 V) (1.0025 V)
	100mV/DIV	2 V	± 0.0050 V (2.0050 V) (2.0050 V)
	200mV/DIV	4 V	± 0.0100 V (4.0100 V) (4.0100 V)
	500mV/DIV	10 V	± 0.025 V (10.025 V) (10.025 V)
	1 V/DIV	20 V	± 0.050 V (20.050 V) (20.050 V)
	2 V/DIV	40 V	± 0.100 V (40.100 V) (40.100 V)
	5 V/DIV	100 V	± 0.25 V (100.25 V) (100.25 V)
	10 V/DIV	200 V	± 0.50 V (200.50 V) (200.50 V)
20 V/DIV	350 V	± 1.00 V (351.00 V) (351.00 V)	

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定 <Overall Result>	検査者 <Inspected By>	承認者 <Approved By>
(PASS)	()	()

No.8907-3